

Profilometr stykowy

Dziedzina

[Długość](#)

Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)

Profilometr stykowy

Symbol laboratorium

[L4](#)

Rodzaj usługi

[W](#)

Wzorcowanie - wielkość mierzona

błąd wskazywanych parametrów
chropowatości

Zakres pomiarowy/metoda

Pt do 100 μm , Ra do 30 μm (wg PN-ISO
3274:1997)

Niepewność rozszerzona

w zależności od zastosowanego wzorca,
np. 25 nm dla Ra = 0,8 μm

cena

520 PLN

netto

Uwagi dotyczące miejsca realizacji

poza GUM - w przypadku przyrządów
stacjonarnych, do ceny dolicza się koszt
delegacji

Uwagi dot. wzorcowania

-

Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia
za realizację usługi

-

Kontakt

Łukasz Ślusarski;

lukasz.slusarski@gum.gov.pl; Anna
Trych-Wildner;

anna.wildner@gum.gov.pl; tel.: 22 581
93 18